Japanese Patent Office (19)

Official Gazette (A) (12)

Publication Number: Sho 63-98115 (11)

April 28, 1988 Date of Publication: (43)

Int. Cl. H01G 4/18 (51)

Request for Examination: Not yet submitted

Number of Invention: 1 (4 pages)

Application Number: Sho 61-244717 (21)

October 14, 1986 Date of Filing: (22)Unitika, LTD.

Applicant: [Translation of Address Omitted] (71)

Masakazu KITANO Inventors: (72)

Yasumitsu WATANABE

Kazutaka OKA Mitsuhiro YAMASHITA

Hirokazu YAMAMOTO [Translation of Address Omitted]

[Title] Method for Producing the Thin-Film Dielectric Material for (54)Capacitor

[Page 67 left col. line 5 - right col. line 11]

2. Claims

A method for producing a thin-film dielectric material for capacitor (1) comprising laminating a conductive metal layer as a lower electrode, an organic polymer thin-film layer, a thin-film dielectric layer and a conductive metal layer as an upper electrode in this order on at least one surface of an organic polymer film as a support substrate according to a required pattern of respective layers;

wherein patterns of the thin-film dielectric layer and the upper electrode are formed by using an oil margin method, the lower electrode, the thin-film dielectric layer and the upper electrode are formed by an evaporation method, an ion plating method or a sputtering method, and the organic polymer thin-film layer is formed by a coating method or a printing method.

(2) The method for producing the thin-film dielectric material for capacitor according to claim 1, wherein the method comprises forming the lower electrode on the organic polymer film in a longitudinal direction with a required design so that a non-evaporated portion exists, forming the organic polymer thin-film layer on the lower electrode according to a required pattern with a desired width so that a non-printed portion remains in one end of the lower electrode, then forming the thin-film dielectric layer on the organic polymer thin-film layer with a width narrower than the organic polymer thin-film layer, and forming the upper electrode on a portion except an exposed portion of the lower electrode according to a required pattern with a desired width.

[Page 68 top left col. line 4 – top right col. line 12]

A conventional film capacitor uses an organic polymer film itself as a dielectric, thus having a low dielectric constant of about 2 to 5. In addition, the film thickness can be reduced only down to about 2 μ m due to a technical problem. Therefore, in order to achieve a large capacitance, it is necessary to laminate a number of layers.

Also, a capacitor that is produced by applying an organic polymer on the top portion of a conductive material has been developed recently. However, reducing the thickness of the applied film to $1\,\mu$ m or less causes a

problem concerning electric insulation.

On the other hand, an inorganic material has a dielectric constant higher than that of the organic polymer. However, it is difficult to be made into a thin-film. Consequently, it has a disadvantage in that larger capacitance is not possible in spite of the high dielectric constant. In addition, such steps as applying and burning lead to higher processing costs.

In order to solve the conventional disadvantages mentioned above, it is an object of the present invention to produce a capacitor having a thin dielectric film layer, a larger dielectric constant and good electric insulation. (Summary of the Invention)

The inventors have made earnest efforts to develop an industrially profitable method for producing the thin-film dielectric material for capacitor, thereby leading to the method according to the present invention including laminating a conductive metal layer as a lower electrode, an organic polymer thin-film layer, a thin-film dielectric layer and a conductive metal layer as an upper electrode in this order on at least one surface of an organic polymer film as a support substrate according to a required pattern of respective layers.

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

昭63-98115 ⑩公開特許公報(A)

@Int CI.1 H 01 G 4/18

庁内整理番号 識別記号 F-6751-5E ❸公開 昭和63年(1988)4月28日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

コンデンサ用薄膜誘電体材料の製造方法 の発明の名称

创特

頤 昭61(1986)10月14日

四出 京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究 正 野 63発 明 者 北

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究 康 光 辺 69発明者 渡

京都府字治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究 費 和 72発明者 所内 京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究

満 弘 下 砂発 明 者 نلا

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究 本 ш 仓発 明 者 所内

兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地 ユニチカ株式会社 の出 願 人

糸田 日月

1.発明の名称

コンデンサ用薄膜誘電体材料の製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 有機高分子フィルムを支持体基板とし、そ の少なくとも一方の面に下部電極としての導 電性金属層,有機高分子薄膜層,薄膜誘電体 ■. 及び上部電極としての導電性金属層を順 次各層の必要なパターンに応じて積層してな るコンデンサ用薄膜誘電体材料を製造するに 際して、薄膜誘電体層及び上部電極のパター ン形成にオイル マージン法を用い、下部電 極、薄膜誘電体層及び上部電極は、蒸着法。 イオンプレーティング法あるいはスパツタリ ング法により形成され、有機高分子薄膜層は コート法あるいは印刷法により形成されるこ とを特徴とするコンデンサ用薄膜誘電体材料 の製造方法。
 - (2) 下部電極が、有機高分子フィルムの長手方

向に、必要な設計で非蒸着部分が存在するよ うに電極形成され、有機高分子薄膜層は、下 郎電極の片端に非印刷部分が残るように、任 意の幅で、必要なパターンに応じて形成され、 かつ薄膜誘電体層は、有機高分子薄膜層より 狭い幅で有機高分子薄膜層上に形成され、上 部電極は、下部電極露出部を除いた部分に、 任意の幅で、必要なパターンに応じて形成さ れることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のコンデンサ用篠膜誘電体材料の製造方

- 3. 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)
- 本発明は、コンデンサ用薄膜誘電体材料の製造 方法に関するものであり、産業上、有益に、小型 ・軽量化フィルムコンデンサを大量生産すること を目的とする.
- (従来の技術)(発明が解決しようとする問題点) コンデンサの酢電容量は、誘電体の誘電率と電 極面積に比例し、電極間距離に反比例する。従っ

て、コンデンサの容量を大きくするためには、誘電体の誘電率を大きくするか、または、誘電体の 厚みを得くすることが必要とされる。

従来のフィルムコンデンサは、有額高分子フィルと自身を決電体として用いているため、誘電率は2~5程度で低く、また、フィルム厚みを薄くするにも、技術的問題より2μm程度が限度であると考えられる。従って、砂電容量を大きくするには、保護と大多なを含むないればだった。

た。 また、最近では厚電体上部に有機高分子を塗布 とて製造するコンデンサも開発されているが、塗 の機関の表し、m、以下に強くすれば、電気絶縁性 などに問題が生じてくる。

一方、無機材料は有機高分子に比べて誘電率が 高いが、確いフィルム状にすることが困難である ため、該電車の前りに静電容量が大きくとれない 欠点があり、また、堕布、決成などの工程を経る ため、加工者が高くつく。

そこで、本発明は従来のこのような欠点を解決

するため、誘電体限厚が輝く、 誘電率が大きく、 かつ絶縁性のよいコンデンサを製造することを目 的としている。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、前記コンデンサ用酒膜誘電体材料の産業上、有益な製造方法を開発すべく銭を研究を進めた結果、有機高分子フィルムを支持体基板とし、その少なくとも一方の面に下部電極としての少なくとも一方の面に下部電極としての少なる。 体層、及び上部電話としての認識性金属酒を各種の必要パターンに応じて順な損磨するという本発明に到達したのである。

以下に、図面を参照して本発明を具体的に説明する。

まず、下部電極は、有機高分子フィルムの長手 方向に、必要な設計で非常着部分が存在するよう に需着性、イオンプレーテイングはあるいはスペ ツタリング法を用いて電極形成される。 湯電性金 原層としては、アルミニウム、亜鉛、金等があげ られ、好ましくはアルミニウムを用いるのがよい。

ただし、フィルムの長手方向とはフィルムの巻き取り方向を意味し、フィルムの幅方向とは長手方向に交換する方向を意味する。有機高分子フィルム基板 (1) 上に (第1 図)、テープ マージン法・オイル マージン法・水溶性 マージン 法 あい は原着マスク法により、フィルムの 長手方 (第 公乗 及設計で下部電板 (2) を形成する (第 2 図)。

ミド系、ポリスルホン系、ポリプロピレン系、ポリアリレート系、ポリエステル系等があげられ、然便化性出版としては、尿素系、ノスノール系、エオキン系、アカルキド系、ウレタン系等があげられる、適常、
好ましくはポリエステル系開脳を用いるのがよいが、耐熱性を必要とする場合には、ポリフミド系、ポリイミド系、ポリスルホン系を用いるのがよいが、耐熱性の形成方法としては、どのようない有限高が子層の形成方法としては、どのようない方法といいが、コート法あるいは印刷法を用いるのが望ましい。

その上に、薄膜装電体層(4)を馬着法・イオ ンプレーティング注あるいはスパッタリッグ注を 用いて成膜する(第4回)・ 千四原 一 5 再関語分子 国版層上に成膜するため、オイル マージンを用 いてパターンを形成する・ 薄膜 誘電体層としては、 徒化垂鉛・酸化物等があげられ、 計すしくは 城 世齢を用いるのかよい。また、その膜厚は0.1~ 0.8 μ m の範囲がよい。ただし、腹厚が0.1 μ m 以下では十分な電気絶縁抵抗が得られず、膜厚が 0.8 μm以上では膜自身の象型を生じ、歩留り率 の低下を招く。

そして、その上に、上部電橋としての導電性金 属層を蒸着法、イオンプレーティング法あるいは スパツタリング法を用いて成膜する(第5図)。 その際、下部電極霧出部以外の部分に成膜するた めに、オイル マージンを用いてパターンを形成 ≠3. 京庆, 点子高い 後無把採抵抗及び誘電特性 が望まれる場合には、必要に応じて、薄膜誘電体 原 (4) と上部電極 (5) との間に有機高分子障 膜層を付加してもよい。

その後、スリックーにより切り出すことによっ て (6)、コンデンサ用薄膜透電体材料を得るの である(第6図)。これらを所望の容量単位を得 るため、任君の長さで切り出すことによって巻き 回し型コンデンサ、あるいは単位容量を切り出し、 積層することよってチップ型コンデンサを得るの である.

以上、有機高分子フィルムを支持体基板とし、

その少なくとも一方の頭に、下部電極としての調 電性金属層。有機高分子薄膜層。薄膜讀電体層。 及び上部電極としての導電性金属層を順次積層し てなるコンデンサ用薄膜鏡電体材料を製造するに 際して、薄縠誘電体層、上部電極各層のパターン 形成にオイル マージン法を用いることにより. 連続大量生産が可能となり、産業上、有益であり、 かつ歩留りのよい製造が可能となったのである。 - (92 No 1947)

以下に実施例を示して、本発明を図面を参照し て具体的に説明する。

実施例1~5

支持体基版(1)として、フィルム厚6μmの ポリエステルフィルムを用い(第1図)、このフ イルムの幅方向に、18mのピッチ、幅2mのパ ターンで、水溶性高分子層として、ヒドロキシブ ロビルセルロース (TCI-E.P., 東京化成) をフィルムの長手方向にグラビア印刷法により1 μ m 形成した。次に、この上全面に、ΑΙを下部 電極 (2) として、真空蒸着法により0.06μm

蒸着し、水洗により水溶性高分子層ならびに水溶 性高分子層上のAlを同時に洗い出し、連続乾燥 炉にて水分を蒸発させた(第2図)。 次に、有機 高分子薄膜層 (3) として、それぞれの下部電極 の片端に 1 m. そして、それに隣接する下部電極 の非藻着部分にも1 == の、計2 == の福で非印刷部 分が残るように、フィルムの長手方向にグラビア 印刷法によりポリエステル樹脂(バイロン200. 東祥紡)を0.3μm形成した(第3図)。次いで、 この非印刷部分の両端を1㎜ずつ隠し、有機高分 子層上に成膜できるような形になるように、オイ ル マージンを用いて硫化亜鉛薄膜誘電体層(4) をRFイオンプレーテイング法により形成した (第4図)。 すなわち、アルゴンをベルジャー内 に導入し、真空度 7 × 1 0 **Torrに保ち、電圧 2 k V. 周波数 1 3.5 6 M Hz の高周波電界を 1 0 0 W印加しながら、電子銃により硫化亜鉛蒸発母材 を加熱蒸発させ、0.5μm形成した。ただし、蒸 発母材は純度 9 9. 9 9% の微粉末をプレス成型し. 800℃で6時間真空焼結を行ったものを用いた。 そして、この上に、下部電極露出部1g と、その 掛脂コート側1mの、針2mを隠すように、オイ ルーマージンを用いて上部電極(5)としてA! を0.06μm 真空蒸着した(第5図)。次に、ス リックーにより、それぞれの下部電極露出部と下 部電極の非蒸着部分の間を切断し(6)、巻き取 り、コンデンサ用薄膜誘電体材料を得た。

このコンデンサ用薄膜誘電体材料を素子巻機に かけて、設計静電容量 2 0 n F (実施例 1)。 4 0 n F (実施例 2). 60 n F (実施例 3). 80 n F (実施例 4)、100nF(実施例 5)コンデンサ系 子を形成した。これらのコンデンサ素子に、亜鉛 溶射により外部電極を形成し、樹脂モールド後. 静電容量(1 k ht で測定)、電気絶縁抵抗(3 0 ∨で測定)及び歩留り率を測定した。その結果を 表1.に示す。ただし、歩留り率はそれぞれサン プル100点を作成し、その内で、電気絶縁抵抗 が 5 × 10 ° Ω以上のものを百分率で表したもので ある.

农					
	数据编章是 (nF)	実施的電容量 (n F)	诱電正接 (%)	電気管理技术 (10°Ω)	歩留り事
実施網1	2.0	20.4	0.66	3 3	100
実施例2	4.0	41.1	0.67	2 0	100
1516U13	6.0	61.7	0.70	1 2	100
実施64.4	8.0	82.3	0.71	10	100
実施的5	100	102.8	0.75	7	100

(発明の効果)

本発明によれば、次の効果を得ることができる。 (i) 従来の金属化フィルムコンデンサと比較し て、大幅に小型化されたコンデンサ用薄膜誘 世体材料を、産業上、安価に製造できる。

(2) 従来の薄膜コンデンサと比較して、電気絶 縁抵抗の大きい、誘電正接の小さなコンデン サ用薄膜誘電体材料を、歩留りよく製造でき

つまり、オイル マージン法を用いることによ り、従来の方法に比べて工程が簡略化され、大幅 なコストダウンが可能となった。また同時に、誘 電正接が低く、電気絶縁抵抗、歩留り率の高いも

のを安定して製造することが可能となった。本発 明により製造された薄膜誘電体材料は、従来のフ イルムコンデンサの誘電体材料である金属化フィ ルムに比べて、製造加工工程上の取り扱いはほと んど変わらず、コンデンサ用の全く新規な優れた 薄膜誘電体材料を、産業上、有益に製造すること ができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第5図は、本発明の根略図である。

- 1 有機高分子フィルム基板
- 2 下部電極
- 3 有機高分子薄膜層
- 4 薄膜誘電体層
- 5 上部電極
- 6 切断位置

ユニチカ株式会社 特许出願人

